

基于qPlus技术的扫描探针显微学研究进展

陈鹏程, 仇君, 袁秉凯, 程志海, 裘晓辉*

国家纳米科学中心纳米表征研究室, 北京 100190

Research progress of qPlus scanning probe technique

CHEN PengCheng, ZHANG Jun, YUAN BingKai, CHENG ZhiHai, QIU XiaoHui*

Laboratory for Nanocharacterization, National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(16\)](#)[相关文章\(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org